

即时发表

经办代理:

David Moreno (大卫 穆锐农)
Open Sky Communications

电话: +1-415-519-3915

电邮: <u>dmoreno@openskypr.com</u>

扫描电子显微镜在 THE EBEAM INITIATIVE 在深度学习年度调查突显其重要性 ESOL, Fractilia and HJL Lithography 加入 the eBeam Initiative

圣荷西,加州,美国,二零二二年三月一日—The eBeam Initiative,一个致力于推动和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体,今天宣布其对深度学习(DL)在光罩到晶圆流程中产品及应用的第二届年度会员公司调查结果。调查表已经从去年基础上更新,新增应用的主角是扫描电子显微镜(SEM)的应用。由于 SEM 影像是像素强度组成的图形,几乎所有基于深度学习计算机视觉有关的技术都可以用于 SEM 影像,以增进光罩和晶圆的测量和分析。深度学习完整调查表可在到下面网络链接查询 www.ebeam.org.

The eBeam Initiative 还宣布该组织新增三个会员公司: ESOL, 一个提供 EUV 测量解决方案的先驱公司; Fractilia,一个随机性测量和控制解决方案的引领公司; HJL Lithography,一个光刻技术咨询公司; HJL Lithography 的首席光刻专家哈里. 赖文森(Harry Levinson)博士,被选为声誉卓著的 SPIE 弗里兹.泽尼克(Frits Zernike)微影技术 2022 年度获奖者,今天随后举行的 eBeam Initiative 第十四届年度网络会议上也会宣布这一喜讯。

深度学习已经被很多公司认为是保其成功的重要部分,然而,在 2021 年的 eBeam Initiative 精英调查中,只有百分之二十二的参与者认为深度学习在 2022 之前会成为光罩制造的竞争优势。"在图像处理上,有丰富深度学习的工具可以选用,所以,SEM 图像分析成位业界深度学习最先的应用的龙头是很自然的。但是,在我们行业,从制造晶圆或光罩样品中产生 SEM 图像比较昂贵,且费时费力,由于产权保密,这些图像不能公开。这就使用数字孪生技术(digital twins)模仿产生 SEM 图像用于深度学习训练变成量产成功的决定因素,"eBeam Initiative 的主办管理公司,D2S 执行长藤村(Aki Fujimura)先生表示。



EBEAM INITIATIVE PUBLISHES 2nd ANNUAL DEEP LEARNING SURVEY......Page 2 of 2

藤村又表示,"恭贺我们的同事,哈里. 赖文森(Harry Levinson)获得 SPIE 的弗里兹.泽尼克(Frits Zernike)微影技术奖的荣誉,也热烈欢迎我们新的会员。在我们一起共同努力发展最先进技术,包括大光圈(high-NA)EUV 光罩和曲形光罩,我们期待他们的参与和贡献。"

*关于 The eBeam Initiative(*电子束倡议团)

The eBeam Initiative 是一个致力于推广和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体,为有关电子束技术的教育和促进活动提供相应的论坛。The eBeam Initiative 的目标是增加电子束技术应用在半导体制造各领域中的投资,降低电子束技术应用的障碍,能够使更多集成电路设计完成,并且更快投进市场成为可能。会员公司,涵盖整个半导体生态系统,包括: aBeam Technologies; Advantest; Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; Aselta Nanographics; ASML; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; ESOL; Fractilia; Fraunhofer IPMS; Fujitsu Semiconductor Limited; GenlSys GmbH; GlobalFoundries (GF); Grenon Consulting; Hitachi High-Tech Corporation; HJL Lithography; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KIOXIA; KLA; Micron Technology; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photronics; QY Mask; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); Siemens EDA; STMicroelectronics; Synopsys; TASMIT; Tokyo Electron Ltd. (TEL); TOOL Corporation; Toppan Inc.; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx and ZEISS. The eBeam Initiative 面向和欢迎所有电子工业的公司和协会加盟。细节请查看www.ebeam.org.

###